SV TCL & Associates Probe Company Spring Pin Prüfkarten

SpringTouch Spring Pin Prüfkarten

Wafer Level Chip Scale Package ist schnell populär wegen seiner kleinen Formfaktor in Anwendungen wie Wifi, Bluetooth und GPS-Einheiten eingesetzt. Die WLCSP ist auch sehr kostengünstig mit einer vereinfachten Herstellungsprozess, der eliminiert die Notwendigkeit für das Finale oder Paket Prüfschritt.

SV TCL & Associates Probe Company SpringTouchTM ist eine ideale & wirtschaftliche Lösung für WLCSP Test mit Feder-Pin-Sonden, die die Fähigkeit, die Beule Höhe Variation über die Wafer zu überwinden haben. SV TCL bietet auch eine RF-Option dieser Technologie für WLCSPs, die bei einer höheren Frequenz getestet werden müssen.

Weitere Vorteile sind:
- Krone-förmigen Sonden
- Pitch-Funktion so niedrig wie 300µm
- Individuelle Pins
- Einfache Pin Ersatz
- Sockel-Adapter für Single-Chip-Tests

Kontaktieren Sie Ihre SV TCL Vertretung, damit wir Ihnen das richtige SpringTouch-Produkt für Ihre vertikalen Testanforderungen zu finden helfen können.